# METHOD FOR MANUFACTURING FILTER WITH ANTIREFLECTION FUNCTION FOR DISPLAY DEVICE

Patent number: JP2003215304

Publication date: 2003-07-30

Inventor: KATAYAMA YOSHIHITO; KAWASATO FUMIKO; MORI

MASAFUMI; SAKURADA NOBUYOSHI

Applicant: ASAHI GLASS CO LTD

Classification:

- international: G02B1/11; G02B1/10; G02B5/22; G09F9/00

- european:

Application number: JP20020011619 20020121

Priority number(s):

Report a data error here

## Abstract of JP2003215304

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing an antireflection filter for display device which is superior in productivity and appearance and is superior in resistance to scuffing and wear for an observer.

SOLUTION: The method for manufacturing the antireflection filter for display device comprises a stage for depositing an antireflection film on one face of a glass substrate by a sputtering method, a stage for chamfering cut parts after cutting the glass substrate by a prescribed size, a stage for strengthening the entire glass substrate by heat treatment, and a stage for providing a layer having at least one of an electromagnetic wave shielding function, a color tone correcting function, and an antireflection function on the side opposite to the side having the antireflection film deposited thereon of the glass substrate.

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

9

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-215304 (P2003-215304A)

(43)公開日 平成15年7月30日(2003, 7, 30)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ	テーマコート*(参考	)	
G 0 2 B	1/11		G 0 2 B	5/22 2 H 0 4 8		
	1/10		G09F	9/00 3 0 9 A 2 K 0 0 9		
	5/22			313 5G435		
G09F	9/00	309		3 4 2 Z		
		3 1 3	G 0 2 B	1/10 A		
		審査請	求 未請求 請求項	の数7 OL (全 7 頁) 最終頁に	続く	
(21) 出願番号	<del>}</del>	特顧2002-11619(P2002-11619)	(71)出願人	、000000044 旭硝子株式会社		
(22)出顧日		平成14年1月21日(2002.1,21) 東京都千代田区有楽町一丁目12番1				
			(72)発明者	片山 佳人		
				神奈川県横浜市鶴見区末広町1丁目1番地 旭硝子株式会社内		
			(72)発明者	河里 史子		
				千葉県市原市五井海岸10番地 旭硝子村 会社内	烒	
			(74)代理人	100105647		
				弁理士 小栗 昌平 (外4名)		
				最終頁に	続く	

(54) [発明の名称] 表示装置用反射防止機能付フィルターの製造方法

### (57) 【要約】

【課題】 生産性および外観に優れ、観察者に対する耐 擦傷性にも優れた表示装置用反射防止フィルターの製造 方法を提供すること。

【解決手段】 ガラス基板の片面上に反射防止膜をス パッタリング法によって成膜する工程と、前記ガラス基 板を所定の大きさに切断した後切断部分を面取する工程 と、前記ガラス基板全体を熱処理し強化する工程と、前 記ガラス基板の反射防止膜を成膜する面とは反対側に電 磁波遮蔽機能と近赤外線遮蔽機能と色調補正機能と反射 防止機能の少なくとも1つを発現する層を設ける工程と をこの順に含むことを特徴とする表示装置用反射防止フ ィルターの製造方法。

#### 【特許請求の範囲】

【講求項 1 】 ガラス基板の片面上に反射防止膜をスパッ タリング法によって成膜する工程と、前記ガラス基板を 所定の大きをに切断した後む断部分を面散する工程と、 前記ガラス基板全体を熱処理し強化する工程と、前記ガ ス基板の反射防止膜を流態する面とは反対側に電磁波 遮蔽機能と近赤外線遮蔽機能と色類補正機能と反射防止 機能の少なくとも1つを免取する層を設ける工程とをこ の順に含むことを特徴とする表示装置用反射防止フィル ターの製造方法

【請求項2】 ガラス基核を研定の大きさに切断した後切 肺部分を面取する工程と、前記ガラス基核金体を終処理 し強化する工程と、前記ガラス基核の片面上に反射防止 膜をスパッタリング法によって成膜する工程と、前記ガ ラス基核の反射防止膜を成膜する面とは反対側に電磁波 遮蔽機能と近界外線遮嵌線能と色類補正機能と反射防止 機能の少なくとも1つを免現する層を設ける工程とをこ の順に含むことを特徴とする表示装置用反射防止フィル ターの製造方法。

[請求項3] 前記反射防止膜が、少なくとも2層の金属 酸化物層からなる多層膜であることを特徴とする請求項 1または2に記載の表示装置用反射防止フィルターの製 造方法。

【請求項4】前配反射防止膜が、基板面上に酸窒化スズ 層と二酸化ケイ素層とをこの順に積層した多層膜からな ることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の表 示装置用反射防止フィルターの製造方法。

【請求項5】前記餘窯化スズ層の膜厚が90~140 n mであり、前記二酸化ケイ素層の膜厚が60~110 n mであることを特徴とする請求項(記載の表示装置用 反射防止フィルターの製造方法。

【請求項6】前記電磁波道數機能と近赤外線道數機能と 色調補定機能と反射防止機能の少なくとも1つを発現す る層を設ける工程が、ガラス基板面上に電磁波速蔽層を スパッタリング法により反旋する工程又は電磁波速蔽層 が成膜されたフィルムを積層する工程と、前記電磁波速 蔽層上に板反射フィルムを貼り付ける工程とからなるこ とを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の表示装 電用反射防止フィルターの製造方法。

【請求項7】前記電磁波運載機能と近赤外線遮蔽機能と 色調補運機能と反射防止機能の少なくとも1つを発現す る層を設ける工程が、ガラス基板面上に電磁波遮蔽メッシュ付きフィルムを貼り付ける工程と、前配電磁波遮蔽 メッシュ付きフィルム上に近赤外線遮蔽機能と色調補正 機能を含む低反射フィルムを貼り付ける工程とからなる ことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の表示 装置用反射防止フィルターの製造方法。

[0001]

【発明の詳細な説明】

レイバキル(以下、PDPと略す。)、CRT、蛍光表 示管、電界放射型ディスプレイ、液晶ディスプレイ、ブ ロジェクションTV、フィールドエミッションディスプ レイ(FED)等の表示装置の前面に設置される反射防 止機能付フィルターの製造方法に関する。

#### [0002]

[0003] このような要望に応えて、W098/13 850号公報においてPDP用保護板が提案されている。この公報には、導電性機能を有するガラスの両面に 反射防止樹脂フィルムを各々貼り合わせたPDP用保護 板が開示されている。

#### 【発明が解決しようとする課題】

【0004】反射防止樹脂フィルムを貼付する場合には、フィルム貼り合せ加工時にゴミや空気を巻き込む確本が高くなることや、生産性の面でも問題がある。また、観察者側が直接触れることができるため、フッ素樹脂コートや反射防止フィルムでは耐緩痛性や外観において問題がある。また、フィルター蝶部のフィルムは、面内に比べて製れやすく、フィルム戯節時に形成した剥離がデバイスに取り付けた後に外から見えたり、高湿下で蝶部から装着剤に水分が混入し、そのためフィルムが剥れたり、浮いたりする極率が高くなる。

[0005] 従って、本発明の目的は、生産性および外 製に優れ、観察者に対する耐擦傷性にも優れた表示装置 用反射防止フィルターの製造方法を提供することであ る。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明の上記の課題は、 下記の表示装置用反射防止フィルターの製造方法により 達成された。以下に好ましい実施態様と共に列挙する。 【0007】(1) ガラス基板の片面上に反射防止膜 をスパッタリング法によって反膜する工程(工程1) と、前記ガラス基板を形定の大きさに切断した後切断部 分を面散する工程(工程2)と、前記ガラス基板全体を 反射防止膜を成膜する面とは反対側に電磁波運蔽機能と 近赤外線遮蔽機能と色調補正機能と反射防止機能の少な くとも1つを発現する層を設ける工程(工程4)とをこ の順に含むことを特徴とする表示装置用反射防止フィル ターの製造方法。

【0008】 (2) ガラス基板を所定の大きさに切断 した後切断部分を面取する工程(工程A)と、前記ガラ ス基板全体を熱処理し強化する工程(工程B)と、前記 ガラス基板の片面上に反射防止膜をスパッタリング法に よって成膜する工程(工程C)と、前記がラス基板の反 特が止膜を成膜する面とは反対側に電磁波遮蔽機能と近 赤外線遮蔽機能と近調補正確能と反射防止機能の少なく とも1つを発現する層を設ける工程(工程D)とをこの 順に含むことを特徴とする表示装置用反射防止フィルタ 一の製造方法。

- 【0009】(3) 前記反射防止膜が、少なくとも2 層の金属酸化物層からなる多層膜であることを特徴とす る前記表示装置用反射防止フィルターの製造方法。
- (4) 前記反射防止膜が、基板面上に酸窒化スズ層と 二酸化ケイ素層とをこの順に積層した多層膜からなることを特徴とする前記表示装置用反射防止フィルターの製造方法。
- (5) 前記機能化スズ階の膜厚が90~140nmで あり、前記二酸化ケイ素層の膜厚が60~110nmで あることを特徴とする前記表示装置用反射防止フィルタ 一の製造方法。
- (7) 新記電磁波遮蔽機能と近赤外線遮蔽機能と色調 補正機能と反射防止機能のかなくも1つ2条関する層 を設ける工程が、ガラス基板面上に電磁波遮蔽層をスパ ッタリング法により成膜する工程又は電磁波遮蔽層 膜されたフィルムを積層する工程と、前配電磁速遮蔽層 上に防湿フィルムを貼り付ける工程とからなることを特 後とする新記表示装置用反射防止フィルターの製造方 法。
- (8) 前記電磁波遮蔽機能と近赤外線遮蔽機能と色類 補正機能と反射防止機能の少なくとも1つを発現する層 を設ける工程が、ガラス基を順上に電磁波遮蔽メッシュ 付きフィルムを貼り付ける工程と、前記電磁波遮蔽メッ シュ付きフィルム上に近赤外線遮蔽機能と色類補正機能 を含む低反射フィルムを貼り付ける工程とからなること を特徴とする前記表示接種用反射防止フィルターの製造

(9) 前京電磁波振線と近赤外線遮蔽線能と色調 結正機能と反射防止機能の少なくも1つを到する層 を設ける工程が、ガラス基板面上に電磁波遮蔽メッシュ 付きフィルムを貼り付ける工程と、前記電磁波遮蔽 シュ付きフィルム上に近赤外線遮蔽機能と色積を指す正機能 の少なくとも1つを発現するフィルムを貼り付ける工程 とからなることを特徴とする前記表示装置用反射防止フィルターの製造方法。

【0011】本発明の製造方法によれば、反射防止膜を スパッタリング法により基板面上に形成するため、大面 積の基板に知っな膜厚でコーティングが可能となり、生 産性に優れる。また、面内の反射色ムラが抑えられ、均 ーな外観を得ることができる。さらに、観察者側の基板 面上にスパッタコートするため、耐蒸傷性にも優れる。 また本発明はガラス基板表面上にきわめて弾い膜がスパ ッタコートされているため、従来の反射防止フィルムを 貼り付けたフィルターや、フッ素樹脂コートされたフィ ルターと比べて端部まで火点なく外観にも優れる。更 に、本発明の製造方法において、特定の護材料を用いた ときには始加熱が可能となり、生産性に特に優れる。 [0012]

【発明の実施の形態】以下に本発明の表示装置用反射防 止フィルターの製造方法についての実施の形態について 詳細に説明するが、本発明は以下に説明するものに限定 されるものではない。

[0013] 本発明で用いられるガラス基板は特に限定されず、例えば、透明または業色のフロートガラス(フロート法で製造されたガラス) が挙げられる。 具体的にはフロート法によるソーダライムガラスが好割に用いられる。 ガラス 基板の厚みとしては特に限定されないが、好適には1~5mm、より好適には2~4mmの範囲である。

【0014】本発明においては、前記ガラス基板の片面 上に反射防止膜をスパッタリング法によって成膜する。 スパッタリング法は、例えば、DC(直流)スパッタリ ング方式、AC(交流)スパッタリング方式、RF(高 周波)スパッタリング方式が挙げられる。中でも、プロ セスが安定しており、大面積への成膜が容易であるとい う利点があるので、DCマグネトロンスパッタリング法 またはACスパッタリング法が好ましい。なお、DCマ グネトロンスパッタリング法には、パルス化(パルス波 状に電圧を印加する) DCマグネトロンスパッタリング 法を含む。ACスパッタリング法及びパルス化DCマグ ネトロンスパッタリング法は、異常放電の防止に有効で ある。本発明において、スパッタリング法を用いる場 合、例えばターゲットとしてスズを用い、スパッタガス として酸素ガスと窒素原子を含むガスとを含有するガス を用いて反応性スパッタリング法を行う。ターゲット は、スズ単独でもよいが、AI、Si、Zn等公知のド もよい。

【00 1 5】 スパッタガスとしては各種反応性ガスが用いられ、例えば、酸素ガスと窒素原子を含むガスとを含有するものが挙げられる。具体的には、酸素ガスおよび窒素ガスの混合ガス、酸素ガス、窒素ができる。また、窒素原子を含むガえとしては、窒素ガス(N2)以外にも、N2 O、NO、NO2、NH3等を用いることができる。不活性ガスは、例えば、ヘリウム、ネオン、アルコン、クリブトン、キセノン等の希ガが挙げられる。中でも、経済性および放電のし島さの点から、アルコンが好ましい。これらは、単独でまたは2種以上を混合して用いられる。

[0016] スパッタガスにおける酸素ガスおよび窒素 原子を含むガスの分圧、ならびにスパッタガスの全圧 は、特に限定されず、グロー放電が安定に行われる圧力 であればよい。

[0017] スパッタリング法を行う場合、スパッタリングチャンパーの大きさは特に限定されない。基板の大きさ等を考慮し、適当な大きさのスパッタリングチャンパーを用いることができる。例えば、0.1~35m%のスパッタリングチャンパーが打場に用いられる。スパッタリング法を行う場合、電力密度は、0.9~3.6 W/cm²であるのが好ましく、0.9~1.8W/cm²であるのがより好ましい。成膜時間は、成膜速度および所望の展開に応じて決定すればよい。

[0018] 反射防止膜としては、酸化物膜、酸炭化物 膜、窒化物膜、窒炭化物膜、酸窒化物膜等を複数積層さ せた多層膜であることが好ましい。

[0019] 反射防止膜を構成する膜の具体例としては、チタン、ケイ素、亜鉛、アルミニウム、スズ、ジルコニウム、タンタル、タングステン、ビスマスおよびニオブからなる群から遺ぼれる少なくとも1種の元素の酸化物膜、酸室化物膜もしくは酸炭化物膜、または、ケイ素、アルミニウムおよび木ウ素からなる群から週ばれる少なくとも1種の元素の強化物膜もしくは窒炭化物膜などが挙げられる。

【0020】反射防止膜の具体的な膨積をしては、基板 側から順に随窒化スズ層。二酸化ケイ素(5102) を積層した2階構成や、砂壁化スズ層、酸化チタン(T i02)層、Si02層を積層した3層構成などが挙げら れる。未乗明では特に散窒化スズ層、Si02層を積層 した2層構成が好ましい。以下に酸窒化スズ層について 具体的に影明する。

【0021】酸密化スズ摩中のSn、Oおよび外の組成 比は特に限定されないが、Nの含有量は、Sn、Oおよ びNの合計に対して、Oat%起、4. Oat%未満が 好ましい。上記範囲であると、酸密化スズ度付き基板を 高温で熱処理した際に、基板に実用上問題となる程度の ることがない。酸窒化スズ膜におけるNの含有量は、S n、OおよびNの合計に対してより好ましくはOat% 超、O.9at%未満である。上記範囲であると、高温 で熱処理しても組成の変化が小さく、個体ごとのパラツ キが小さいため、工業的生産が容易となる。

【0022】なお、本発明においては、酸窒化スズ膜の N、OおよびSnの組成はX線光電子分光法(XPS) により分析することができる。具体的にはXPS激定装 値(PHI社勢ESCA5400)を用いて以下の条件 で測定することができる。

【0023】<XPS測定条件>

X線源: Mg Kα線、ビーム径2mm、出力15 kV、

A r\*イオンビーム(4 k e V、25mmA/cm<sup>2</sup>)を 用いて、サンブル面上3mm×3mmの領域をラスター スキャンし、表面層をスパッタエッチングした面を測定 する。

光電子の検出角度: 45°、

光電子分析器のパスエネルギー幅:71.55eV 上配条件で測定したN1s、O1s、Sn3d5/2ビークの各 ビーク面積を求め、相対感度係数を用いて表面原子数比 を第出し、窒素の含有割合 a t % (原子%)を求める。 相対感度係数は、N1sは0.49g、O1sは0.73 3、Sn3d5/144.890である。

【0024】反射防止膜の越厚としては、2層構成の場合には第一層の膜厚は好ましくは90~1400mであり、第2層の膜厚は好ましくは90~1400mであり、第2層の膜厚は60~1100m、より好ましくは70~900mである。また、3層構成の場合には第1層の凝厚は好ましくは75~105m、より好ましくは80~95m、より好ましくは15~30mであり、第2層の膜厚は好ましくは10~45m、より好ましくは15~30mであり、第3層の膜厚は好ましくは80~110mである。

【0025】なお、前記酸窒化スズ層、二酸化ケイ素層 および酸化チタン層ともに、本発明における作用効果を 損なわない範囲で他の元素を含んでいてもよい。

【0026】本発明の製造方法において、ガラス基板の 前起反射防止膜を成膜する面とは反対面に殴ける、電磁 波遮散機能と近赤外線遮蔽機能と色調補正機能と反射防 止機能の少なくとも1つを長現する層の構成としては、 電磁波遮蔽機能と近赤外線遮機能と反射防止機能とを 発現する程度膜が挙げられる。具体的には、ガラス基板 健から、1) 場電線(電磁波底機能と近赤外線遮蔽機 能を発現する)、防湿性および色調補正機能を構変た反 射防止フィルムの順に積度された積層膜。2) 導電メッ シュ層 (電磁波遮蔽機能を長現する)、近赤外線吸収積 含有反射防止フィルム(近赤外線遮蔽機能と反射防止機 能を発現する)の順に積度された積層膜。3) 導電膜

赤外線遮蔽フィルム、反射防止フィルムの順に積層され た積層膜、などが挙げられる。尚、本発明において「電 磁波遮蔽」とは周波数30~1000MHzの領域を遮 蔽しうることを意味し、「近赤外線遮蔽」とは波長80 0~1300nmの領域を遮蔽しうることを意味する。 【0027】導電膜としては、高屈折率透明層と銀(A g) 層からなる多層膜が好ましく、具体的には、1) 高 屈折率透明層、銀層、高屈折率透明層、銀層、高屈折率 透明層の順に積層された多層膜、2) 高屈折率透明層、 銀層、高屈折率透明層、銀層、高屈折率透明層、銀層、 高屈折率透明層の順に積層された多層膜、3) 高屈折率 透明層、銀層、高屈折率透明層、銀層、高屈折率透明 層、銀層、高屈折率透明膜、銀層、高屈折率透明層の順 に積層された多層膜、などが挙げられる。高屈折率透明 層としては、屈折率が1、8~2、4程度の層であるこ とが好ましく、例えばZnO層が挙げられ、特にAIが 添加されたZnO層が好ましい。銀層とは、銀を主成分 とする層であり、銀の比抵抗を大きく減じない範囲でパ ラジウム、金、ニッケル、チタニウムなど他の金属を添 加することができるが、とりわけパラジウム (Pd) は、それが少量添加されることにより、漢電膜(電磁波 遮蔽膜) の耐湿性および耐熱性が向上するので好まし い。なお、銀の耐久性を向上させるために防湿性に優れ た層やフィルムを銀層の上に積層することが好ましい。 そのために防湿性を備えた反射防止機能付フィルムを用 いると工程が少なくてすむため好ましい。更に、このフ ィルムに色素を含有させて着色することで色調補正や透

【0028】 反射防止フィルムとしては、樹脂フィルム が挙げられる。また、反射防止フィルムは色類調整のた めに、有色のフィルムとすることもできる。 未発明にお いて用いることができる反射防止フィルムとして、具体 的には旭硝子社製のARCTOP (商品名) を挙げるこ とができる。 ARCTOP (商品名) を挙げるこ とができる。 ARCTOP (商品名) を 一般防止時性とを有するボリウレタン系数更積衡能フィル ムの片面に、非結晶性の含フッ素重合体からなる低照析 率の反射防止層を形成して反射防止処理を拖したもので ある。また、日本油脂社製のリアルック (商品名) も挙 げることができる。

過率調整を行うこともできる。

[0029] 溥龍メッシュ層としては、鴻電性物質をメ ッシュ状に付着させてなるフィルム等が代表例として挙 げられ、その具体的なフィルム構成や導電性物質の付着 方法などについては特開平9-330667号公報に記 載されている。

[0030] 本発明において、反射防止フィルムや導電 性メッシュフィルム等各種フィルムを接着するに際し て、熱によって両者を貼り合せることもできるが、粘着 利層を介して両者を接着させることもできる。この粘着 利層に使用することができる粘接着剤としては、例えば 系、ポリビールエーテル系等の秘養剤: エチレン一酢値 ビニル共業合体、エチレンーアクリル酸エステル共業合 体、ポリエステル系、ポリフミド等のホットメルト型の 接着剤、ウレタン系、エポキシ系、アミノ樹脂系、フェ ノール樹脂系、アクリレート系等の熱硬化型あるいは紫 外線硬化型強着剤等が挙げるれる。

【0031】なお、本発明においては、反射防止フィル ム及び/または粘着剤を着色させて色調補正を行うこと が好ましい。

【0032】本発明のフィルターに近赤外線遮蔽機能を もたせるためには、メッシュフィルム、粘着剤、および 反射防止フィルムの少なくとも1つに近赤外線遮蔽性物 質を含有させてもよいし、これらとは別に近赤外線遮蔽 機能を有するフィルムを設けてもよい。また、これらの フィルムに可視光の色素を添加、着色することで色調補 正してもよい。

【0033】本発明の製造方法の好ましい態様として は、ガラス基板を所定の大きさに切断した後切断部分を 面取(切面)したのちに、ガラス基板の片面の周辺全体 に着色セラミック層と銀ペーストとをこの順に印刷して 電標を形成する。ここで、「所定の大きさ」とはPDP などの表示装置の前面に取り付けるために適切な大きさ であり、表示装置の画面サイズに応じて適宜決められ る。印刷方法としてはスクリーン印刷が挙げられる。例 えば、ガラス基板の片面の周辺全体に着色セラミック層 と銀ペーストとをこの順に印刷する。この印刷の工程 は、工程2と工程3の間に、または、工程Aと工程Bの 間に行われることが好ましく、次工程の熱処理を電極形 成のための焼成に利用することができる。電極用銀ペー ストは、銀とガラスフリットを含むペーストであり、着 色セラミック層は、電極が観察者側から直接見えてしま うことを隠蔽するために設けるもので主に顔料、ガラス フリットからなる。

【0034】熱処理は、特に限定されず、所望の特性に 応じて条件を変動させることができる。中でも、好適な 具体例の一つとして、酸素がスを含有する雰囲気(例え ば、大気雰囲気)の中で、500~700℃で3~5分 間熱処理することが挙げられる。

【0035】本発明において、ガラス基板上に反射防止 腰をスパッタリング法によって成接する工程は基板を切 面する前でも、あるいは切面して電極を形成した後でも よいが、生産性の観点からは反射防止膜をスパッタリン グ法によって成膜した後に基板を切面するのが好まし

[0036] このようにして製造された反射的止機能付 フィルターは、PDP等の表示装置前面に取り付けて使 用する。尚、本発明によるフィルターを取り付ける際に は反射的止膜をスパッタコートした基板面が表側(製察 者側)となるようにする。 止フィルターの可視光線透過率は30~70%が好ましく、より好ましくは40~60%である。尚、ここでいう「可視光線透過率」とは、透明基板として2.5mm 厚のソーダライムガラスを用いて測定した値であり、JIS K6714に準じて測定されたものである。尚、色調はユーザーの嗜好に応じて適宜調整すればよく、またPDPから発光される590nmのネオン光をカットする光吸収機能を付与してもよい。

#### [0038]

【実施例】 つぎに、本発明を実施例により具体的に説明 するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではな い。

【0039】【例1】図1を参照しながら、本実施例を説明する。 真空槽内に、緩431mm、横127mmの平板形状の、金属スズ(Sn) およびシリコン(Si)をスパッタターゲットとしてそれぞれカソード上に設置し、真空槽(ILS1600、Airoや世製)を圧力、26年間、03Paとなって非気した。実空槽内に 設置した無着色のソーダライムガラス基振1(厚み2.5mm)上に、次のようにして反射防止層2を形成した。

【0040】〈第1層〉故電ガスとして酸素 250sccmと窒素 350scomとの混合ガスを導入した。このとき、圧力は0.45Peとなった。ついで、Snの反応性 DCスパッタリング (電力密度 1.5W/cm²) により、膜厚が107nmの酸窒化スズ膜 (波長550nmにおける屈が率が1.95、窒素合有割合が0.5原子%)を第1層として前配基板に直接成膜した。

【0041】 <第2層> 技電ガスとしてアルゴン100 sccmと酸素500sccmとの混合ガスを真空槽内 表1 に導入した。このとき、圧力は0.5 Paとなった。ついて、シリコンの反応性 A C スパッタリング (電力密度 1.5 W / o m<sup>2</sup>) により、膜厚が72 n m の二酸化ケイ素 (SiO2、波長550 n m における屈折率が1.46) を第2 層として成距した。

【0042】上記のようにして反射防止層を飛騰したガ スス基板を必要な大きさに切断、画取りした後、洗浄し た。次いで、ガラス基板の反射防止層を成膜した面とは 反対側の面周辺全体に着色セラミック層3用のインクを スクリーン印刷で印刷し、充分に乾燥した。その後、そ の上に電機用の銀ペースト4を、ガラス板周辺全体にス クリーン印刷し乾燥した。更に、インク及びペーストの 焼成とガラスの強化処理を目的として、このガラスを大 気雰囲気中で660℃まで加熱し、その後風冷強化を施 した。

【0043】こうして作製したガラス板の電板が販成されている面上に、電磁波温散機能と近赤外線道散機能と を発現する通明導電膜5を以下の方法により形成した。 すなわち、前記のガラス基板をスパッタリング装置内に セットし、10-67 or r 台まで排気した。次に、ガラス/3A I - Z n O (40 nm) / 2.5 P d - Ag (15 nm) / 3A I - Z n O (80 nm) / 2.5 P d - Ag のとおりである。なお、3A I - Z n O (40 nm) のを層薄電膜を成膜した。それぞれの膜の成膜条件は表1 のとおりである。なお、3A I - Z n O とは、A I をみ しとフォとの数量に対し。原子や含者するス n O の策で

あり、2.5PdーAgとは、PdをPdとAgとの総量に対し2.5原子%含有するAgの意であり、他も同様である。

【0044】 【表1】

膜	ターゲット	導入ガス (流量比)	圧力 (Pa)	投入パワー (W/cm²)
3A1-ZnO	3Al-An	O <sub>z</sub> (100%)	0.27	3.6
2.5Pd-Ag	2.5Pd-Ag	Ar(100%)	0.27	0.8

次に、前記幕電線上に色開補正したPET付反射防止フィルム6 (施硝子社製、商品名: ARCTOP(着色タイプ))をアクリル系私湯料を介して貼り合わせ反射防止フィルターを作製した。尚、この着色はフィルター色がニュートラルグレイになるように調整されたものである。

[0045] このようにして作製した反射防止フィルタ 一の可視光線透過率は53%、反射率は2%、透過色は ニュートラルグレイであり、反射防止効果を確認した。 尚、可視光線透過率はJIS K6714に準じて測定 されたものであり、反射率はJIS Z8701に準じ 【0046】[例2]例1において、PET付反射防止フィルム (ARCTOP) の代わりに、TAC反射防止フィルム (リアルック) を着色粘着剤を介して貼り合わせて反射防止フィルターを作製した。

【0047】このようにして作製した反射防止フィルタ 一の透過色はニュートラルグレイであり、反射防止効果 を確認した。

【0048】[例3]例1において、スパッタリング法に よって成膜した導電膜の代わりに、日立化成工業(株) 製電磁波速酸メッシュフィルム(着色タイプ)を無色透 明のアクリル系粘着剤を介して貼り合わせ、更に近赤外 【0049】このようにして作製した反射防止フィルターの透過色はニュートラルグレイであり、反射防止効果を確認した。

#### [0050]

【発明の効果】 本発明の製造方法によれば、反射防止膜をスパッタリング法により基板面上に形成するため、生産性に優れる。また、本発明により得られるフィルターは、観察者側の基板面上に反射が圧倒がパッタコートされるため、従来の反射防止フィルムを貼り付けたフィルターや、フッ素樹脂コートされたフィルターと比べて耐擦傷性に優れ、外観にも優れる。更に、未発明の製造方法において、特定の原料学を用いたときには免触熱が

可能となり、生産性に特に優れる。

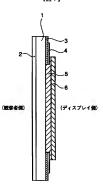
#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の製造方法によって得られる表示装置用 反射防止フィルターの一例の層構造を示す模式的概略断 面図である。

#### 【符号の説明】

- 1 ガラス基板
- 2 反射防止層
- 3 着色セラミック層
- 4 銀ペースト 5 導電膜
- 6 反射防止フィルム

【図1】



#### フロントページの続き

(51) Int. CI. 7 識別記号 G O 9 F 9/00 3 4 2

(72) 発明者 森 雅史

東京都千代田区有楽町 1 丁目12番 1 号 旭 硝子株式会社内

(72) 発明者 櫻田 信良

東京都千代田区有楽町 1 丁目12番 1 号 旭 硝子株式会社内

F I G O 2 B 1/10 Z

Fターム(参考) 2H048 CA05 CA12 CA19 CA24

2K009 AA05 BB02 CC03 DD02 DD04 EE00

テーマコート (参考)

5G435 AA02 AA14 AA16 BB02 BB06 GG11 GG33 KK05 KK07